Vol. 12. (1975)

論文

005 中性子発生装置のターゲット近傍に

おける速中性子束分布について

近藤嘉秀,山内幹雄,有吉龍一 遠藤 昇,三木良太

Fart Neutron Flux Distributions near the Target of a Neutron Generatar

By Yoshihide KONDO, Mikio YAMAUCHI, Ryuichi ARIYOSHI Noboru ENDO, Ryota MIKI

(Received Sept. 30, 1975)

It is essential to know the fast neutron flux reaching sample boundaries in irradiation experiments with a 14-MeV neutron generator. In this paper we describe an experimental study of the fast neutron flux distributions which are measured by counting the positron activity from the 63 Cu (n, 2n) 62 Cu reaction induced by 14-MeV neutrons.

Several Cu foils $(0.5 \text{mm} \times 5 \text{mm}^{\phi})$ are placed on the Al cooling cap (see Fig. 1) in the plane parallel to the target: the distance from the tritium layer to each foil is 15 mm. After simultaneous irradiation, activities from these foils are measured separately by a G-M counting system. The flux density obtained shows considerable variation near the center of deutron beam, whereas it becomes more symmetric as the distance from the center increases.

Ⅰ緒 营

中性子発生装置を用いて照射実験をおこなう際、照 射試料位置における中性子束を知ることは非常に重要 である。照射実験に利用する14MeV中性子はD-T 反応により得られるが、トリチウム・ターゲット背面 には、デューテロン・ビームによる過熱を防ぐため、 水冷却部が設けられている¹¹。このためターゲットー 試料間に散乱体、減速体が介在することになり、照射 試料位置における中性子束分布は非常に複雑で、大き な変化を示す²⁰。現実には個々の中性子発生装置によ り冷却部の構造、材質及び冷却体の種類などが若干異 なっており、ターゲットー試料間の幾何学的配置、中 性子の散乱、減速の状態も大なり小なり異なるため、 照射試料位置においては中性子束分布だけでなく、エ ネルギー分布も個々の装置で異なっていると思われ

る。

一般的にはターゲットに近づくほど大きい中性子束 が得られるが^{30,4},中性子束分布に歪みを生じ易い⁵⁰ (中性子束分布がデューテロン・ビーム軸に対して非 対称になり易い)。歪みの度合は、新しいターゲット を使用した実験では非常に小さいが、使用時間の経過 とともにターゲットの劣化が進行し、トリチウム層に 落剥が生じた場合⁶⁰には、かなり大きくなってくる。 中性子束分布の対称性にはトリチウム層の均一性が大 きく影響し、新しいターゲットを使用しても均一性が 悪ければ良い対称性は得られない。

14 MeV 中性子束の分布特性については詳しい報告^{3)~5). 7)~10)} があるが, これらのほとんどはいずれ も理想的な状態(均一なターゲットの使用)でおこな われたものである。実際に我々が照射実験をおこなう 際には,大なり小なり歪んだ分布状態の中性子束で試 料を照射することになるてあろう。従って劣化したタ ーゲットを使い、しかも照射効率を上げるためターゲ ットー試料間の距離を接近させて実験をおこなう場合 には、照射試料位置における中性手束分布をあらかじ め調べておく必要がある。

本実験では効率の良い照射実験をおこなうための基 礎とするため、最も高い中性手束の得られるターゲッ 下治即用水ジャケットのアルミ製キャップ(Fig.1参 照)外側表面における中性手束分布を、鋼のしきい値 反応を利用して求めた。

Ⅱ方 法

1. 照射条件

照射実験に使用した中性子発生装置は近畿大学原子 力研究所の Texas Nuelear Corp製のコックロフト ・ワルトン型加速器 Pで, D-T 反応により 14 MeV 中性子が得られる。実験に使用した中性子発生装置の ターゲット・アセンブリーの構造を Fig. 1 に示す。 照射実験はデューテリウム:0.45 mA, エクストラク ション:0.12 または0.2 mA, フォーカス:0.3 また は0.5 mA, 加速電圧:120 kV, 照射時間:10分また は20 分の条件でおこなった (ただし mA は制御パネ ルのメーター目盛である)。

2. 照射試料

照射に使用した試料は5mm 径,0.5mm 厚(重 量:0.0788±0.0021g)の銅板(三津和化学薬品製, 純度:99.9%)約70枚て,アルミ製キャップ外側表面 に5~9個所ずつ配置して,同時照射をおこなった。

試料の照射は次の3種類に分けておこなった。

i) Fig. 2-a に示す位置番号のうち No. 1~4, 5~8, 9~12, 13~16の4組に分け、0を含む位置 に5枚ずつ銅板をセットして、各紙毎に各々10分間ず つ照射する(デューテリウム:0.45mA, エクストラ クション:0.2mA, フォーカス:0.5mA, 加速電圧 :120kV)。

 ii) Fig. 2-a に示す位置番号のうち No. 1~8,
 9~16の2組に分け、0を含む位置に9枚ずつ銅板を セットして、各組毎に各々20分間ずつ照射する(運転 条件はi)と同じである)。

iii) Fig. 2-b に示す位置番号に銅板をセットして、次の5つの運転条件で各々20分間ずつ照射する。 ただしデューテリウム、加速電圧はそれぞれ 0.45 mA, 120kV で実験中変化させない。実験は(a) \rightarrow (e) の順番でおこなった。

(a) エクストラクション: 0.2 mA
 フォーカス: 0.5 mA



Fig. 1 Target assembly of a 14-MeV neutron generator. Cu foils are placed on the Al cap: the distance from the tritium layer to each foil is 15mm.



Fig. 2 Arrangement of irradiated samples for the fast neuton flux distribution measurements. Cu foils are placed at each numbered posion and irradiated for 10 or 20 mintes by 14-MeV neutrons. Diameters of the Cu foils are 5 mm.

- (b) エクストラクション: 0.2 mA
 フォーカス: 0.3 mA
- (c) エクストラクション: 0.12mA フォーカス: 0.3mA
- (d) エクストラクション: 0.2 mA
 フォーカス: 0.5 mA
- (e) エクストラクション: 0.12 mA フォーカス: 0.5 mA

3. 測 定

中性子束分布の測定に利用した反応は ⁶⁸Cu(n, 2n) ⁶²Cu(反応しきい値:11.8 MeV)である。生成した ⁶²Cuの放射能強度をGM計数管(富士電機製,有機 ガス消滅端窓型)と計数装置により,照射後2分から 15分の間で測定した。得られた測定値に重量補正,減 衰補正を加えて中性子束分布を相対値で求めた。

Ⅲ 結果および検討

Fig. 3 は照射後銅板を GM 計数装置で測定して得 られた崩壊曲線で、半減期は9.8分と求められた。ま た Ge(Li) 半導体検出器による r 線スペクトル測定の 結果、10~20分間照射で、照射後 2分以上経過時には 511 KeV の消滅 r 線しか検出 できなかった。 以上の 結果から照射後 2分 以上経過時には ⁶³Cu (n, 2n) 反 応により ⁶²Cu のみが生成していることを確認した。



Fig. 3 Decay curve of ⁶²Cu. A Cu foil is irradiated for 10 minutes by 14-MeV neutrons. After 2 minutes cooling, its activity is measured for 60 seconds at intervals of 30 seconds by a GM counting system.

Ⅱ-2-i)の測定結果より得られた中性子束分布 を Fig. 4 に示す。 この図は4回に分けて照射した測 定結果を中心点(0)で標準化して合成したものであ る。

Ⅱ-2-ii)の測定結果より得られた中性子束分布 を Fig. 5,6 に示す。Fig.7 は Fig. 5,6 を 基にし て作成した中性子束分布の等高線表示である。この図 は2回に分けて照射した測定結果を中心点(0)で標 準化して合成したものである。



Fig. 4 Relative fast neutron flux on the outer surface of the Al cap as a function of distance. Cu foils are irradiatd for 10 minutes.



Fig. 5 Relative fast neutron flux on the outer surface of the Al cap as a function of distance. Cu foils are placed at each numbered position and irradiated for 20 minutes.

Fig. 4~7 は照射条件の再現性を良くするため, デ ューテリウム, エクストラクション, フォーカスを固 定し, 加速電圧のみを変化させて120keV に調整し中 性子発生装置を運転した実験結果である。Fig. 4 と Fig. 5, 6 とは試料位置番号を対応させており, 中性 子束分布は No. 5~16 では20分間照射の方が10分間 照射よりなだらかな変化となっているが, 全般的には 同一傾向を示している。これは長時間照射によりビー ムの "ふらつき" がある程度 平均化されたために中性



Fig. 6 Relative fast neutron flux on the outer surface of the Al cap as a tunction of distance. Cu foils are placed at each numbered positon and irradiated for 20 minutes.



Fig. 7 Relative fast neutron flux density map on the outer surface of the Al cap. Cu foils are irradiated for 20 minutes.

子 束分布 が平坦化されたためであろう。しかしなが ら, No. 1~4 では中性子束分布が全く逆の傾向を示し ている。この様な現象は中性子発生装置を利用する際 の障害となるが、類似の現象はライナックなど他の加 速器を利用する際にも観測された。本装置の場合、デ ューテロン・ビームの"ふらつき"が不均一なトリチ ウム・ターゲットにより強調されたものと推測される が、この"ふらつき"にはいろいろな作用原因が考え られ簡単には解明できない。

本実験では⁶³Cu (n, 2n) ⁶²Cu を利用して中性子束 分布を求めたが、⁶²Cu の半減期は 9.8 分と短いため に、測定面の制約から照射試料の数は10分間照射では 5枚、20分間照射では 9枚しか同時照射ができなかっ た。従って問題はあるが中性子束分布の全体的傾向を 把握するには10分間照射では 4 回分、20分間照射では 2 回分の実験値を合成せざるを得なかった。Fig.4 と Fig5、6 を同一基準で判断するには若干の無理があ り、Fig.4 では多少ビームの"ふらつき"の影響が現 われているようである。Fig.4 の等高線表示は省略し たがビーム・センターは Fig.7 とはぼ同位置であっ た(本装置ではターゲットの任意の個所にデューテロ





ン・ビームをあて得る設計となっており、ターゲット とビームのセンターとは心らずしも一致していない)。

Fig. 8はI-2-iii)の測定結果で、デューテリウムのみを固定し、エクストラクション、フォーカス、加速電圧を運転毎に設定しなおした場合に、ターゲット・センター周辺における中性子束分布の変化を観察したものである。中性子束分布はエクストラクション、フォーカス変化にはあまり依存しないで、特定のパターン内で変化しているように思われる。フォーカスを変化させれば中性子 束分布の型が変化する^{3)、9)}はずであるが、これは多分、現在高い中性子収量を得るためデフレクター¹⁾を取り去って中性子発生装置を使用しているために生じた現象かも知れない。

本実験では10時間程度使用したターゲットを使用し たため、トリチウム層はかなり不均一な状態になって いるものと思われる。Fig. 7の結果は Kenna and Conrad⁵⁾の論文と同傾向を示し、この事を裏付けて いる。この様なターゲットを用いても、中性子発生装 置の使用が連続的な場合には、照射条件の設定の仕方 で比較的安定した中性子束分布による実験も可能であ るが、使用が断続的な場合には、照射試料位置におけ る中性子束分布は大巾に変動する恐れがある(Fig. 8 参照)ので箔モニターなどの使用により照射中性子束 を監視する必要があろう。

参考文献

- 1) 三木, 荒木: 近大原研年報, 2, 103 (1964)
- 2) E. Ricci : J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 41 (1965)
- 3) S. S. Nargolwalla and E. P. Przybylowicz: Activation Analysis with Neutron Generator, Wiley-Interscience, New York, 1973.
- 4) J. Op de Beeck : J. Radioanal. Chem., 1, 313 (1968)
- 5) B. T. Kenna and F. J. Conrad : Health Phys., **12**, 564 (1966)
- 6)古田,平岡,藤代:第10回理工学における同位元 素研究発表会要旨集,P47 (1973)
- 7) P. E. Wilkniss and G. J. Wynne: Int. J. Appl. Radiat. Isotopes, 18, 77 (1967)
- 8) T. Kishikawa and C. Shinomiya: Bull. Chem. Soc. Japan, 43, 1056 (1970)
- 9) R. V. Grieken, A. Speecke and J. Hoste: J. Radioanal. Chem., 10, 95 (1972)
- R. V. Grieken, A. Speecke and J. Hoste: ibid., 13, 225 (1973)